3B01

Significantly Enhanced Hydrogen-storage Capacity and Speed in Pd Nanocrystals Coating with $Cu_3(BTC)_2$, BTC = 1,3,5-benzenetricarboxylate)

(Grad. Sch. Sci. of Kyoto Univ. ¹, JST-CREST², Grad. Sch. Sci. of Osaka Pref. Univ. ³, HVEM of Kyushu Univ. ⁴) O <u>Guangqin LI¹</u>; Hirokazu KOBAYASHI^{1,2}; Hiroshi KITAGAWA^{1,2}; Yoshiki KUBOTA³; Shoichi TOH⁴; Tomokazu YAMAMOTO⁴; Syo MATSUMURA⁴

[Introduction] Efficient hydrogen storage methods are necessary in order to store the gas more safely, while obtaining a sufficient energy density for power generation from

next generation devices such as fuel cells. Palladium (Pd) nanocrystals¹ are one candidate as a hydrogen-storage material because of a high hydrogen-storage capacity, and the ability to form a stable hydride under ambient pressure and temperature. On the other hand, metal-organic frameworks (MOFs) are porous, organic–inorganic hybrid solids with zeolite-like structures and properties.



Fig.1 The structure of HKUST-1

MOFs are promising materials for applications in gas storage², catalyst³ and separation⁴. However, MOFs adsorb an insignificant amount of hydrogen at room temperature. Due to their extraordinarily high surface area and well defined pore structure, MOFs can be used for the stabilization of metal nanoparticles with adjustable size. For example, HKUST-1⁵ is composed of copper(II) as the metal ion and 1,3,5-benzenetricarboxylate



Fig.2 Pd@HKUST-1 coating material for hydrogen storage

as the ligand (structure shown in Figure 1). HKUST-1 can store large amount of hydrogen at 77 K. It is expected to be a coating material for hydrogen storage.

In this study, we have synthesized and characterized Pd nanocrystals coating with HKUST-1 (Pd@HKUST-1). The structure of Pd@HKUST-1 was shown in Figure 2. Its hydrogen storage properties have been investigated. Pd@HKUST-1 shows high capacity and rapid speed of hydrogen-storage property.

[Experiment] Pd@HKUST-1 was synthesized by a liquid-phase method. At first, Pd nanocrystals were prepared by a reduction of Na₂PdCl₄ using ascorbic acid. The mixture of Cu(NO₃)₂·3H₂O and benzene 1,3,5-tricarboxylic acid in ethanol solution was stirred at ambient temperature in the presence of the obtained Pd nanocrystals.

[Results and discussion] The powder X-ray diffraction (XRD) pattern of Pd@HKUST-1 consisted of two kinds of Pd and HKUST-1 patterns (Fig. 3). Figure 4 shows TEM image of Pd@HKUST-1. From the TEM image, it was found that the nanofilms were observed around the surface of Pd nanocrystals with mean diameter of ca. 10 nm. STEM-EDS maps demonstrated that the nanofilms include Cu element derived from HKUST-1. The differences of hydrogen-storage properties between Pd and Pd@HKUST-1 have been investigated by hydrogen pressure composition isotherms (PCT). From the PCT result, Pd@HKUST-1 showed rapid and high-capacity hydrogen storage in Pd nanocrystals covered with metal-organic framework.







Fig. 4 TEM image of Pd@HKUST-1

Reference :

(1) M. Yamauchi et al. *J. Phys. Chem. C*, 2008, 112, 3294. (2) L. J. Murray et al. *Chem. Soc. Rev.* 2009, 38, 1294–1314. (3) J. Lee et al. *Chem. Soc. Rev.* 2009, 38, 1450–1459. (4) E. D. Bloch et al. *Science* 2012, 30, 1606–1610. (5) S. S. Y. Chui et al. *Science* 1999, 283, 1148-1150.

3B02

アルカン単分子層テンプレートによるパラジウムナノクラスターのサイズ形状制御

Size and shape control of Pd nano-cluster on template of n-alkane monolayer

(東京農工大工¹、千葉大工²、KEK-PF³) ○遠藤 理¹、中村 将志²、雨宮 健太³ 尾崎 弘行¹

[序] ナノドットやナノワイヤーなどの金属や半導体の低次元構造は、量子効果を研究する対象として興味深く、しばしば固体表面を利用して作成される。金(111)清浄表面は第一層の原子が一軸方向に圧縮された herringbone 再構成構造をとる。この表面にパラジウムを蒸着すると、herringboneの elbow 近辺に、幅約5 nm で単原子層厚のクラスターが分散形成する[1]。一方金(111)再構成表面において、直鎖アルカンは長軸を表面に平行にしてラメラ状に凝集した単分子層を形成する。直鎖アルカン単分子層の上で金属ナノクラスターを形成し、クラスターのサイズや形状を制御することができれば、金表面と電子的な結合を持たないクラスターのナノスケールパターニング法となる。本研究では *n*-C₃₆H₇₄単分子層で被覆した金(111)再構成表面にパラジウムを蒸着し、超高真空下で走査トンネル顕微鏡観察(STM)を行った。

[実験] 大気中で水素アニールにより清浄化した Au(111)面を純 *n*-ヘキサンで冷却し、*n*-C₃₆H₇₄ のヘキサン溶液に浸した後、純ヘキサンでリンスした。試料を真空槽へ移送し、420 K で 1 時間加熱後、室温で STM 観察を行った。*n*-C₃₆H₇₄単分子層の生成を確認し、室温でパラジウ ムを蒸着した。蒸着量は時間で制御した。

[結果と考察] 図 1a に金(111)再構成表面に形成した n-C₃₆H₇₄ 単分子層の STM 像を示す。分子 長に対応する幅約5nmのラメラ構造が観察されており、長軸が表面に平行に吸着しているこ とを示している。また、金表面の再構成構造は維持されており、herringbone パターンとラメ ラ軸の方向から、分子軸が金の原子列に平行に並んでいることが示唆される。図 1b-f に n-C36H74単分子層上に蒸着したパラジウムの STM 像を示す。蒸着時間はそれぞれ 1、3、5、6、 21 分である。図 1b に示した吸着の初期段階では herringbone の elbow 近辺にクラスターが成 長している様子が見られ、elbow サイトの飽和と前後してラメラ直上への成長が始まる(図 1c)。 蒸着量をさらに増大させると、ラメラに垂直な方向に長辺が揃った異方的な形状に成長する (図 1d)。また、丸で囲んだ一部のクラスター上に明るい箇所が存在することから、二層目の 成長が始まっていると考えられる。さらに蒸着量の多い図 le では、分子軸方向にクラスター が伸長し、二層目の量も増大している。最終的に図 1f ではほぼ表面が覆い尽くされ、異方的 な成長をしていたクラスター同士が結合している。図2aに初期吸着で得られた elbow 付近の クラスターの拡大 STM 像、図 2b にその断面図を示す。断面図から見積もったクラスターの 幅は約5 nm、高さは約0.25 nmであり、この値は金属状態におけるパラジウム原子間距離0.275 nm に近いことから、単原子層であることを示している。一方、ラメラ直上に分子長程度の長 さ(約5 nm)で幅約1 nm のナノロッドが生成する場合があった(図 2c)。図 2d にナノロッド長 軸、短軸方向の断面図を示す。ナノロッドの高さはおよそ 0.3 nm であり、クラスターよりも 少し高く観測されている。ナノロッド長軸方向は分子軸方向に沿っており、分子の配列がパ ラジウムの成長に影響を与えていると考えられる。このことを考察するため、n-C₃₆H₇₄—パラ



図 1。*n*-C₃₆H₇₄/Au(111)再構成表面に蒸着したパラ ジウムナノクラスターの STM 像(55x55 nm²)。 (a)蒸着前。*V* = -2.0 V, *I* = 30 pA。(b) 蒸着時間 1 分。*V* = -1.0 V, *I* = 30 pA。(c) 3 分。*V* = -1.75 V, *I* = 12 pA。(d)5 分。 *V* = -1.0 V, *I* = 15 pA。(e) 6 分。*V* = -1.5 V, *I* = 15 pA。(f) 21 分。*V* = -1.0 V, *I* = 15 pA。



図 2。*n*-C₃₆H₇₄/Au(111)再構成表面に蒸着 したパラジウムナノクラスターの拡大 STM 像(28x28 nm²)(a)および断面図(b)。*V* = -0.75 V, *I* = 30 pA。(c)パラジウムナノロ ッドの STM 像(28x28 nm²)。(d)断面図。*V* = -1.75 V, *I* = 20 pA。(e および f) パラジウム - *n*-C₃₆H₇₄間ポテンシャル図。flat-on 配向 (e)および edge-on 配向(f)。

ジウム間のレナードジョーンズポテンシャルを計算した。ラメラ境界付近で単分子層表面上 の各点において最安定となる高さにおけるエネルギーの値をプロットしたものが図2eおよび f である。計算モデルではラメラ内の分子の炭素骨格面を基板に平行(flat-on)(e)および垂直 (edge-on)(f)な配向に設定し、ラメラ間距離を4.8 nm、ラメラ内の分子間距離を0.464 (flat-on) および0.426 (edge-on) nm とした。レナードジョーンズパラメーターは ϵ_{Pd} = 0.426 eV、 σ_{Pd} = 0.252 nm [2]および ϵ_{C} = 0.0026 eV、 ϵ_{H} = 0.0013 eV、 σ_{C} = 0.402 nm、 σ_{H} = 0.222 nm [3]を用い、 ϵ_{Pd-C} = ($\epsilon_{Pd} \cdot \epsilon_{C}$)^{1/2}、 σ_{Pd-C} = ($\sigma_{Pd} + \sigma_{C}$)/2 などの関係から ϵ_{Pd-C} = 0.0333 eV、 σ_{Pd-C} = 0.327 nm、 ϵ_{Pd-H} = 0.0235 eV、 σ_{Pd-H} = 0.237 nm と算出した。図 2e および f から、どちらの配向でもラメラ内のアルキル鎖間が最安定 であり(青色で表示)、分子直上はこれよりも0.1 eV 程度不安定(緑色で表示)であることが分かる。 また、ラメラ間に 0.2 eV 程度の障壁(赤色で表示)が存在することから、ロッドが分子軸に平行に 成長し、長さが分子長と同程度に制御されているものと考えられる。

[参考文献]

- [1] C. S. Casari, et al., Phys. Rev. B,79(2009) 195402.
- [2] P. Brault et al., Eur. Phys. J. Appl. Phys. 28(2004)43.
- [3] M. Freindorf et al., J Comput Chem 26(2005)1270.

3B03 炭素ナノ空間を利用した特異構造を有するナノセラミックの創製 (千葉大院・融合¹, 千葉大院・理²)○大山裕樹¹, 加納博文², 大場友則² Anomalous Structured Nanoceramics Fabrication in Carbon Nanospaces (Chiba Univ.) ○Y. Ohyama, H. Kanoh, and T. Ohba

【緒言】

チタン酸バリウム(BaTiO₃; BTO)は代表的な強誘電体の一つであり,積層セラミックコン デンサやサーミスタなどに用いられている。電子デバイスの小型化に応じて構成部品の一つ であるコンデンサの小型化が求められており,そのため BTO を代表とする強誘電体のナノ粒 子合成が重要課題となっている。 Zhang らは水熱合成法により,BTO ナノ粒子の合成をお こない TEM 観察から 5 nm の BTO ナノ粒子を確認した。^[1] Yury らも同様に水熱合成法に より BTO ナノ粒子の合成をおこない,合成された BTO は X 線回折から 5-37 nm であるこ とが報告された。^[2] これら BTO ナノ粒子合成によって,革新的なナノデバイスの創製が可 能になると期待されている。 しかしながら,更なるサイズダウンも求められており,継続的 な BTO ナノ粒子合成が必要不可欠の課題となっている。 本研究では,炭素材料の有するナ ノ空間を反応場とした鋳型合成によって,ナノサイズ化を図るとともに,高機能性 BTO 材料 の創製を目的とした。

【実験】

活性炭素繊維(ACF)のナノ空間中で水熱合成を利用した BTO の合成をおこなった。 Ti(O·Pr)₄, Ba(OEt)₂のモル比が 1:2 となるようメタノール, 2-メトキシエタノールの混合 溶媒(体積比 3:2)中に溶解させた。 ここで Ti(O·Pr)₄の濃度はそれぞれ 10, 50, 100, 200, 400 mM(M = mol dm⁻³)に調整した。 次に平均細孔径 1.3 nm の ACF のナノ空間中に水蒸気 を 50 v/v%導入し,上記調整溶液とともにオートクレーブ中で加熱(400 K, 24 h)し, BTO ナ ノ粒子の合成をおこなった(ナノ BTO)。 冷却後回収された試料をエタノール,および蒸留水 で洗浄後,乾燥させ X 線回折測定をおこなった(CuKa線, λ = 0.1541 nm, 40 kV, 40 mA)。 比較のため上記と同条件で ACF を導入せずに BTO の水熱合成をおこなった(バルク BTO)。 また, BaCO₃ と TiO₂ を原料とした固相法によって高結晶性の BTO を合成した(高結晶性 BTO)。 これらの X 線回折ピークの半値幅から Scherrer の式(D=Kλ/βcosθ)を用いて結晶子 径を算出した。 ここで D は結晶子径, K は Scherrer 定数(0.89), βは回折ピークの半値幅 から装置由来の回折ピークの半値幅を差し引いたものである。

【結果・考察】

Fig.1 にナノ BTO, バルク BTO, 高結晶性 BTO の X 線回折パターンを示した。 比較の ため ACF の X 線回折パターンも示した。高結晶性 BTO のピークは全て BTO 由来のもので あり, 20 =31°, 39°, 44°, 45°にみられるピークは BTO の(101), (111), (002), (200)面に 由来するピークである。 (002), (200)面のピークが分離していることから,高結晶性 BTO は高分極構造である正方晶構造であることが分かった。ナノ BTO の X 線回折パターン(Fig.1 a-d)は ACF の X 線回折パターンと同じ散乱角にピークがみられるとともに, 20 =30°, 40°, 50°付近に BTO 由来のピークがみられた。低濃度の Ti(O·Pr)₄ で合成したナノ BTO ほど BTO 由来のピークが低角側に現れており,格子間隔が増大したことを示唆している。 また Scherrer の式から Ti(O·Pr)₄ = 100,200 mM で合成したナノ BTO の平均結晶子径は3 nm であったのに対し,50 mM,10 mM では平均結晶子径はそれぞれ2,1 nm となった。 バル ク BTO の平均結晶子径は4-8 nm であり,ナノ BTO はバルク BTO と比較し,著しく小さ な結晶子からなる BTO 粒子が創製されたことを示唆している。これらの結果から,ナノ BTO は ACF のナノ空間中で空間的束縛のために高濃度での結晶成長が抑えられたと考えられる。

Fig.2 に BTO の結晶子サイズに対する格子膨張率をプロットした。 ここから結晶子サイ ズの減少に伴う格子間隔の増加が示唆された。 これまでに,BTO は粒子径が減少すると正 方晶から立方晶へと転移することが報告されており^[3],その際の相転移に伴う膨張率は 0.5% 以下である。 今回得られたバルク BTO は相転移による膨張よりも大きく膨張し,その膨張 率は 1%であった。 ナノ BTO は格子間隔がさらに膨張し,膨張率が 5%まで増加した。 こ れはナノ空間場の影響によりナノ BTO の格子間隔が増大したためと考えられる。 以上のこ とより,ACF のナノ空間を用いた BTO の鋳型合成により,ナノメートルレベルの微結晶の 合成に成功し,バルクとは異なる膨張構造の BTO が合成された。 今後,ナノ BTO の構造 をより詳細に調べるとともに,その機能についても評価する予定である。



ルク BTO(f), 高結晶性 BTO(g)の X 線 回折パターン。ここでナノ BTO 合成時 の Ti(O/Pr)₄ 濃度は 200 (a), 100 (b), 50 (c), 10 mM (d)である。



- [1] H. Zhang, X. Wang, Z. Tian, C. Zhong, Y. Zhang, C. Sun and L. Li, *J. Am. Ceram. Soc.*, **2011**, *94*, 3220.
- [2] Y. V. Kolen'ko, K. A. Kovnir, I. S. Neira, T. Taniguchi, T. Ishigaki, T. Watanabe, N. Sakamoto and M. Yoshimura, J. Phys. Chem. C, 2007, 111, 7306.
- [3] H. W. Lee, S. Moon, C. H. Choi and D. K. Kim, J. Am. Ceram. Soc., 2012, 95, 2429.

[【]参考文献】

金薄膜上に化学吸着させたクラウンエーテル金属イオン錯体の赤外分光

(広大院・理¹, 分子研²) ○水内 喬裕¹, 池田 俊明¹, 灰野 岳晴¹, Guo Hao²,
木村 哲就², 古谷 祐詞², 江幡 孝之¹, 井口 佳哉¹

【序】クラウンエーテルは水溶液中においてイオンを選択的に包接し、相関移動触媒として用い られる機能性分子である。特にエーテル環のサイズに応じて特定のイオンを選択的に包接するこ とが知られている。本研究では溶液中でのイオン包接錯体の構造を赤外分光で決定し、イオン選 択性を分光学的に明らかにすることを目的とした。この実験を通常の混合溶液で直接赤外吸収に より行うと、周囲の溶媒の強い吸収によってイオン包接錯体の吸収を観測することが困難である。 また、一般にクラウンエーテルは有機溶媒に、一方、金属イオンは水に易溶であり、共通の溶媒 を使用することが難しい。これらの困難を克服するために本実験では、まずクラウンエーテルを 金薄膜上に化学吸着させ、そこに金属イオンを含む溶液を添加してイオン包接錯体を固定し、こ の錯体の赤外スペクトルを全反射型赤外分光(ATR 法)により測定することにした。この方法の利 点はクラウンエーテルを金薄膜上に化学吸着により固定しているので、クラウンエーテルが金薄 膜上から外れることなく金属イオンの注入・洗浄を繰り返しながら、赤外スペクトルを定量的に測 定することが可能なことである。これに加え、金薄膜による吸収増強効果によって金薄膜上のク ラウンエーテルーイオン包接錯体の赤外スペクトルを効率よく測定することができる利点を持つ。

【実験】今回実験に用いたクラウンエーテル化合物図1に示す。



図1 測定に用いたクラウンエーテル化合物

図2に金薄膜の化学修飾のプロセスを示す。まず、真空蒸着装置を用いてシリコン基板上に7 ~10 nm の金薄膜を形成し、クラウンエーテル化合物(図1)を添加して金薄膜上に化学吸着させ た。これに金属塩溶液を添加することでクラウンエーテルに金属イオンを包接させた。シリコン 基板側から赤外光を導入し、ATR 法で金薄膜上のイオン包接錯体の赤外スペクトルを得た。クラ ウンエーテルが金属イオンを包接する前をバックグラウンドとし、金属イオンを包接した後との 差スペクトルを測定した。



図2 クラウンエーテルで化学修飾した金薄膜の作成法

【結果・考察】

 \boxtimes 3 \wr M⁺ · 18C6-C₁OC₆ (M=Li,Na,K, Rb,Cs)の金属イオン濃度 100mM におけ る測定結果を示す。この測定ではアルカ リ金属の塩化物の水溶液を用いた。これ らのスペクトルは、金属イオン包接前後 での差スペクトルである。吸光度の変化 はわずか 0.001 程度であるが、非常に高 いS/N比で差が観測されているのがわか る。Li+のスペクトル(青)は他のアルカリ 金属イオンのものより、強度変化が弱く 18C6には包接されていないことが分か る。一方 K+, Rb+, Cs+のスペクトルには 18C6の C-O 伸縮振動に帰属される 1100 cm⁻¹付近に微分形のスペクトル変 化が見られ、この結果によりイオンが 18C6に包接されるていることが分かる。 またスペクトル変化が似ており、どの包 接錯体も類似した構造をもつと考えられる

図4に赤外差スペクトルの強度をイオ ン濃度に対してプロットした。Hillの式 を用いて18C6-C1OC6-金属イオン包接錯 体生成の平衡定数(*K*a)を得た。*K*a 値は K+ が最も小さく、18C6-C1OC6の K⁺イオン 包接の選択性が確認できた。同様の解析 を15C5-C1OC6と18C6-C1にも行い、ア ルキル鎖依存やクラウン環の大きさに対 するイオン選択性についても議論する。



イオン濃度依存性

3B05

消光反応を使った超微細酸素気泡の水中における溶存状態の研究 (筑波大学数理物質系)〇西村 賢宣、新井 達郎

A study of solvation behavior of oxygen nanobubbles in water by quenching reaction

(University of Tsukuba) OYoshinobu Nishimura, Tatsuo Arai

【序】超微細気泡と呼ばれる水溶液中に存在するナノメートルもしくはマイクロメートルスケ ールの気体の研究は、殺菌効果、高い洗浄力などの応用で注目を集めている[1]。一方、そ の基礎的な物性に関する研究は主として動的光散乱法を中心に行われており、別の実験 手法によるアプローチが求められている。本研究ではエオシンY(EY²⁻)の励起三重項状態を 酸素が消光する現象を過渡吸収によって観測し、その時定数から溶存酸素濃度の経時変 化を調べた。その変化には3段階あり、さらに塩効果も観測されたことから、酸素の溶存状態 と超微細気泡について検討した。

【実験】超微細気泡発生装置(MA5S, アスプ製)を用いて酸素の気泡を発生させ、EY²⁻を 含む水溶液中に導入した。この試料の入ったセルは大気中に開放してあり、過渡吸収測定 装置を使って EY²⁻の励起三重項状態(³EY^{2-*})の寿命を観測した。また、粒径測定 (FDLS-3000, 大塚電子)により超微細気泡のサイズを決定した。さらに、塩効果を調べるた めに、3wt%の KCl を含む水溶液でも測定を行った。



Fig. 1. KCl effect on changes in [O₂] as a function of elapsed time.

【結果】³EY^{2-*}の酸素による消光速度定数から溶存酸素濃度を算出した(Fig. 1)。丸で示される 3wt% KCl を含む水溶液中では、開放直後の酸素濃度は酸素飽和濃度よりも高い値を示し、過飽和状態であることが示され、3時間程度で酸素飽和濃度に達した(P1)。その後、1 0時間位は酸素濃度の増減が観測されたが(P2)、それ以降は指数関数的な酸素濃度の減少が見られ(P3)、大気圧下での平衡濃度となった。このように 3wt% KCl 存在下では3段階(P1, P2, P3)の酸素濃度変化が観測されたが、KCl を含まない水溶液では P2 段階は観測されず、溶存酸素濃度変化には明確な塩効果が存在することが明らかとなった。同じようにして作成した試料のサイズを測定すると、500 nm を中心する粒径分布が得られた。

【考察】酸素分子の水に対する溶解度は 10⁻³ M 程度であり、酸素分子が単分子状態 で溶解しているというよりは疎水性相互作用 に似た酸素分子間の相互作用によって、水 中では酸素クラスターを形成しているのでは ないかと考えられる。したがって、P1 に見ら れるような過飽和状態ではサイズの大きな酸 素クラスターが存在していると推測され(Fig. 2)、その崩壊によって、より小さなクラスター を生じさせ、一部は大気中に放出され、一 部は³EY^{2-*}を消光していると考えられる。P2 では酸素濃度に周期的な変化が観測され たが、酸素クラスターが崩壊して大気中に放 出される過程だけでは説明することができな い。可能性の一つとしては酸素クラスターの 崩壊だけではなく、融合も起こっているため に、酸素濃度が一定値を取らないことが挙 げられる。P3 では酸素濃度は指数関数的に



Fig. 2. Plausible explanation of P1, P2 and P3.

減少し、最終的には大気圧平衡濃度に達する。この過程では大きなサイズの酸素クラスターは存在せず、ゆっくりと大気へ酸素が放出されていると考えられる。これは DLS 測定の結果とも一致しており、P3 に対応する経過時間では粒径分布が観測される強度は減少した。

KCl による塩効果については、未だにメカニズムについては検討中であるが、酸素クラス ターは負の電荷を持っていると言う報告もあることから、酸素クラスターの安定性に関して KCl が影響を与えている可能性は高い。

[1] K. Ohgaki, N. Q. Khanh, Y. Joden, A. Tsuji, T. Nakagawa, *Chemical Engineering Science*, **65**, 1296 (2010).

3B-07 水分解光触媒 BaLa₄Ti₄O₁₅のキャリアダイナミクスおよび触媒活性にお ける助触媒効果

(京都大院・理¹、東理大・理²) ○薮田光教¹、髙山大鑑²、渡邊一也¹、工藤昭彦²、杉本敏樹¹、 松本吉泰¹

Effects of cocatalyst on carrier dynamics and photocatalytic activity of BaLa₄Ti₄O₁₅ for water splitting

(Kyoto U.¹, Tokyo U. of Science²) OMitsunori Yabuta¹, Tomoaki Takayama², Kazuya Watanabe¹, Akihiko Kudo², Toshiki Sugimoto¹, Yoshiyasu Matsumoto¹

【序】水素ガスは地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しない燃料として有用であり、それ を水の光分解から生成する光触媒は多大な注目を集めている。この反応機構の解明には光照射に より生成したキャリアのダイナミクスの理解が重要であり、TiO₂やその他の光触媒のキャリアダ イナミクスが、過渡吸収分光法により広く研究されている[1]。

光触媒活性は、しばしば助触媒の担持により大きく増強され、この活性増強は助触媒への励起 電子の移動による電荷分離の促進と電荷再結合の抑制に起因すると考えられている。紫外光応答 型水分解光触媒 BaLa4Ti4O15 (以下 BLT) は、助触媒として NiO を担持することで活性が 1 桁以 上増加し、助触媒の活性化処理を施すとさらに 1 桁以上増加する [2] (以下、助触媒なしの BLT を bare BLT、助触媒として NiO を担持したものを NiO/BLT、活性化処理を施したものを NiO_x/BLT と表記)。この活性向上には、助触媒への電子移動効率が大きく寄与していると考えら れるが、この電子ダイナミクスを実験的に明らかにした例はない。また、この触媒における水の 酸化還元反応が進行する特性時間も不明である。

そこで本研究では、拡散反射過渡吸収分光法により、BLTのキャリアダイナミクスの助触媒担 持依存性、および触媒を取り巻く化学環境依存性を調べた。すなわち、空気中でのキャリアダイ ナミクスの助触媒の有無に起因する相違から、助触媒への電子移動の時間領域を割り出し、活性 化による触媒活性変化の要因を推定した。また、NiO_x/BLTの水中での測定結果を空気中と比較 することで、水への電荷移動の特性時間も推定した。

【実験】ポンプ光としてフェムト秒 Ti:Sapphire パルスレーザーの 3 倍波(266 nm)を用いた。 プローブ光として CW レーザー光(400 nm, 633 nm)、ハロゲンランプ、およびパルスレーザー光

(400 nm, 645 nm, 2500 cm⁻¹,パルス幅 200 fs)を用いた。過渡吸収スペクトル及びその時間変化は、プローブ光のサンプルからの拡散反射光強度をポンプ光からの遅延時間の関数として測定することにより得た。

【結果と考察】2500 cm⁻¹の光をプローブとした空気中の BLT 過渡吸収時間変化の助触媒担持依存性を図 1(a)に示す。NiO/BLT の時間変化は bare BLT とほぼ変わらないのに対し、NiO_x/BLT は、500 fs 程度の時定数の減衰成分が顕著に増大した。TiO₂などの酸化物光触媒[3]と同様、BLT においても赤外領域の過渡吸収が主に BLT 伝導帯内の電子に帰属されると仮定すると、この減衰挙動の違いは、500 fs 程度の時定数で BLT から NiO_x へ電子が移動するのに対し、NiO へは電子

が効率的に移動しないことを示し ている。これは、助触媒の活性化 により NiOx が電子を蓄える役割 を有効に果たし、その結果、反応 効率を格段に向上させていること を示唆している。一方、図 1(b)に 示すように、 400 nm の光をプロ ーブとした場合、上記の時間領域 における助触媒担持依存性は見ら れなかった。これは、生成された 電子は 400 nm に吸収を持たない ことを意味する。

さらに、10 ms にわたる時間範 囲での 400 nm プローブ過渡吸収 時間変化の助触媒担持および環境 依存性を調べたところ、図2のよ うに大きな依存性が見られた。空 気中における過渡吸収の減衰が助 触媒担持により大幅に抑制される ことは、400 nm の過渡吸収が正孔 によるものであり、助触媒への電 子移動により電荷再結合の効率が 著しく低下したことを示している。 また、NiO_x/BLT の過渡吸収時間 変化の空気中と水中との差は、水 の酸化還元反応の影響である。そ こで、BLT と NiOx との間の電子 移動における迅速な平衡と、電子、 および正孔のトラップ状態を考慮



したキャリアの速度論モデルにより図2のデータをフィットした。その結果、助触媒に移動した 電子による水の還元が0.2~1 μs 程度から顕著になり、これにつづいて正孔による水の酸化が10 μs 程度から顕著に起き、酸化・還元反応は量論的に進行するという結論を得た。

最後に 633 nm プローブにおいては、400 nm プローブにみられた助触媒担持依存性および環境 依存性はほとんど観測されなかった。これは 633 nm での過渡吸収がバルク内に局在した電荷に よるものであり、表面近傍の変調の影響を受けにくいためと考えられる。

【参考文献】

- [1] A. Fujishima et al., Surf. Sci. Rep., 63, 515 (2008,).
- [2] Y. Miseki et al., Energy Environ. Sci., 2, 306 (2009).
- [3] A. Yamakata, et al., Chem. Phys. Lett., **333**, 271 (2001).

高分子膜中におけるペリレンジイミド誘導体のべき乗則ブリンキング: On-time のべき乗則分布は正しいのか? (静大院・理) 〇三井 正明, 阿世知 駿 Power-law blinking of perylenediimide dyes in a polymer: Is power-law blinking of on-time true? (Shizuoka University) OMasaaki Mitsui, Shun Azechi

【序】 蛍光の明滅 (ブリンキング) は、単一分子を観測することによって見出された最も特徴 的な現象の一つである。蛍光光子が観測される状態(on 状態)の持続時間を on-time (t_{on}), 観測されない状態(off 状態)の持続時間を off-time (t_{off})と一般的に呼び,それらの統計分 布を解析することでブリンキングの原因となっている励起状態過程に関する情報を得ること ができる。これまでに高分子膜をはじめとする様々なマトリクス環境に置かれた有機色素の 蛍光ブリンキングに関する研究が行われ,on-time と off-time がともにべき乗則分布となる過 程が見出されてきた[1]。この過程は色素とマトリクス間の光誘起電荷移動(CT)によるものと 考えられており,べき乗則分布が生じるメカニズムについて現在も議論が続いている[2]。しかし, on-/off-time 分布が光子積算時間によってどのような影響を受けるかという基本的な問題につい て検証を行った研究は極めて少なく[3,4],積算時間によっては複数の異なる励起状態過程の寄与 が分布に混在する可能性が懸念される。そこで本研究では、蛍光ブリンキングの研究が最も行 われてきた色素系の一つであるペリレンジイミド(PDI)誘導体を対象として,高分子膜中に おけるブリンキングの on-/off-time 分布の光子積算時間依存性について検討を行った。

【実験】PDI 誘導体(図 1a) とポリメチルメタクリレート(PMMA,図 1b)を溶解させたトルエン溶液を洗浄したカバーガラスにスピンコートし,PMMA 薄膜(膜厚 50–100 nm)中に PDI を極希薄に分散させた(~0.2 分子/ μ m²)。測定は室温・真空条件下(<0.1 Pa)で行い,直線偏光のAr⁺レーザー光(波長 488 nm)を油浸対物レンズ(100×, NA=1.4)で回折限界まで集光し,単一分子に照射し続け,その蛍光強度,偏光度,蛍光スペクトルの時間変化を並列測定した。

【結果と考察】図 1c に 1 分子の off-time 分布の一例を示す。2 ms 付近を境とし て,明らかに異なるに二つの分布,単 一指数分布 exp(-t_{off}/τ_{off})とべき乗則分 布 t_{off}^moff</sub> が観測された。多数の 1 分子 データから得た off-time 分布では,こ れら二つの分布の共存がより明確に 確認された。類似の PDI 誘導体に対す るこれまでの研究との比較から[1], 早い時間領域 (t_{off} < 2 ms)の単一指数 分布を PDI 分子内の項間交差 (ISC) 過程,長い時間領域 (t_{off} > 2 ms)の



図1 (a) PDI 誘導体および (b) PMMA の構造, (c) off-time の確率密度分布(1分子)(d) アンサンブル off-time 分布(68分子)の積算時間依存性

べき乗則分布を PDI と PMMA との間の CT 過程 に帰属した。図1dに68分子から得たoff-time分布 の光子積算時間依存性を示す。積算時間が長くなる につれて積算時間よりも短い off-time イベントが次 第に消失していくが、分布そのものは積算時間に依 存せず,べき乗則分布の指数 mont はほぼ一定のまま であった。これは量子ドット系で報告されている off-time べき乗則分布の積算時間依存性の結果と一 致する[3]。off-time 分布とは対照的に, on-time 分布 は積算時間によって大きな変化を示した(図 2a)。80 us の積算時間で得られた on-time 分布は単一指数関 数で再現され、この分布は ISC 過程に由来している ことが分かる。1 msの積算時間では分布は劇的に変 化し,一見,べき乗則に従っているような分布が得 られた。実際に既報 lb では、これと同程度の積算時 間で得た(アンサンブルの) on-time 分布をべき乗則 分布と判断して解析を行っている。しかしながら, この分布はton ≤ 100 msの領域に ISC に基づくブ リンキングの寄与を明らかに含んでおり、ISC と CT に由来するブリンキングの寄与が混在し た分布となっている。そこで, ISC によるブリン



図2 on-time の確率密度分布 (a) 1 分子 (実線:単一指数関数, 点線: べき乗則 関数 によるフィット), (b) 68 分子(実 線:拡張型指数関数, 点線: べき乗則関 数 によるフィット)

キングの寄与が無視できる積算時間 100 ms で得られた on-time 分布に対して解析を行っ たところ,分布のデータ点数は少ないが単一指数関数で分布が再現された。色素の光退 色による測定時間の制約のため,解析を行うことが可能な積算時間 100 ms の on-time 分 布をほとんどの単一分子に対して得ることはできなかった。そこで,図 2b に示すように 68 個の単一分子のデータから積算時間 100 ms の on-time 分布を得た。この分布に対し, べき乗則関数および拡張型指数関数 exp[-(t_{off}/τ_{off})ⁿ]を用いて回帰分析を行ったところ,後者の関 数のほうがより分布を良く再現することが分かった。以上の結果は,ほとんどの単一分子の on-time は単一指数分布であるが,その時定数にある程度の不均一性が存在するため,アンサン ブルの on-time 分布が拡張型指数分布になっていることを示唆している。この系の CT 過程に対 するエネルギー的な考察や on-time 分布のレーザーパワー依存性ならびに既報 1b から, CT 反応 は S₁, T₁状態からではなく, T₁状態からの T-T 吸収によって生じる高励起三重項 (T_n)状 態から起っていると考えられる。よって,CT 過程のみの寄与から成る on-time 分布 (図 2b) を解析することにより, T_n状態から長寿命電荷分離状態が生成する平均収率は 5 × 10⁻⁵ と見積もられた。

【参考文献】[1] (a) J. P. Hoogenboom *et al.*, *ChemPhysChem.* 8, 823 (2007); (b) M. Hasse *et al.*, *Phys. Chem. Chem. Phys.* 13, 1776 (2011). [2] W. Chen, R. A. Marcus, *J. Phys. Chem. C* 116, 15782 (2012). [3] M. Kuno et al., *J. Chem. Phys.* 115, 1028 (2001). [4] M. Mitsui *et al.*, *RSC Adv.* 2, 9921 (2012).

4H-SiC{0001}エピタキシャルグラフェンの フェムト秒近赤外ポンプープローブ分光 (関学大・理工) 重政 英史, 飛川 慶治郎, 久津間 保徳, 大谷 昇, 金子 忠昭, 〇玉井 尚登 Femtosecond Near-IR Pump-Probe Spectroscopy of Epitaxial Graphene on 4H-SiC{0001} (Kwansei Gakuin Univ.) Hidefumi Shigemasa, Keijiro Tobikawa, Yasunori Kutsuma, Noboru Ohtani, Tadaaki Kaneko, 🔿 Naoto Tamai

【序】SiC(0001)Si 面上に作製したエピタキシャルグラフェンは、グラフェン層と基板との間 にバッファー層が存在する。このバッファー層はグラフェンの易動度に影響を及ぼす事が知 られている。キャリア緩和過程におけるバッファー層の効果を理解することは、将来のグラ フェンを基盤とするデバイス開発において必要不可欠である。一方、過渡吸収分光法はキャ リア緩和過程を評価するのに有力な手段である。これまで、SiC 上のエピタキシャルグラフ エンを光励起すると、キャリア・キャリア散乱によりホットキャリアt1 (~30 fs) が生じ [1]、 ホットキャリア·フォノン散乱t2(<0.2 ps),フォノン·フォノン散乱t3(1.4~1.8 ps)を経て、キ ャリアが緩和すると考えられている [2]。本研究では、フェムト秒近赤外過渡吸収分光法によ って、SiC(0001)Si面とSiC(000-1)C面上の1層グラフェンのキャリアダイナミクスを調べ、 キャリア緩和におけるバッファー層の役割を評価したので報告する。

【実験】サンプルは 4H-SiC{0001}基板の熱分解法によ って作製した。作製したグラフェンの層数は吸収分光 を用いて, 600~800 nm の平均吸光度から算出した [3]。また、共焦点顕微鏡を用いた空間分解ラマン分光 (λ_{ex}=488 nm), 及び各種顕微鏡(AFM, SEM)により, グラフェン層の層数及び均一性を評価した。キャリア 緩和過程の評価には,800 nm のフェムト秒パルスを 励起光とし、近赤外領域のフェムト秒白色光をプロー ブ光とするフェムト秒過渡吸収分光法を用いた。

【結果と考察】本実験で作製した C 面試料のグラフェ ン層の平均吸光度は0.0142であり,吸収分光から1層 であると見積もられた。Fig. 1(a)に C 面上グラフェン の空間分解ラマン分光結果を示す。ラマン 2D バンド 半値全幅マッピング像から、単層グラフェンに類似し た 2D バンド幅の狭いスペクトルを観測した。また、



ェン(a)ラマン 2D FWHM マッピン グ像(b) 2D FWHM ヒストグラム

3B09

このようなスペクトル領域が大部分を占めてい ることが分かった (Fig. 1(b))。比較対象として作 製した Si 面試料のグラフェン層の平均吸光度は 0.0172 であり,吸収分光から1層であると見積も られた。さらに、ラマン 2D バンド半値全幅マッ ピング像も、約 63%の領域で 40 cm⁻¹の値以下の 値を示した。Si 面において 2D FWHM と層数と の相関関係が報告されており、それからも Si 面試 料のグラフェン層が1層であることを示唆してい る [4]。

C面, Si面1層グラフェンと市販のHOPGに 対して,過渡吸収分光測定を行った。Fig.2に励 起波長 800 nm を用いたC面1層グラフェンの過 渡吸収スペクトルを示す。正の吸収が見られ,こ れは励起光によって伝導体に励起した電子をプロ ーブ光によって観測しているものと考えられる。 Fig.3に観測波長1200 nmにおけるC面,Si面 1層グラフェン及びHOPGの過渡吸収ダイナミク スを示す。C面1層グラフェン,HOPGは2成分 の指数関数(τ_2 , τ_3)でそれぞれ解析できた。速い 緩和成分の時定数 τ_2 はそれぞれ230 fs(72%),420 fs(56%),遅い緩和成分の時定数 τ_3 はそれぞれ2.07 ps(28%),2.95 ps(44%)であった。速い緩和成分



Fig. 2 励起波長 800 nm, 励起光強度 1 mJcm⁻²での C 面 1 層グラフェンの過 渡吸収スペクトル



励起光強度 1 mJcm⁻², 観測波長 1200 nm での過渡吸収ダイナミクス

τ₂は電子と光学フォノン間の結合によるもので,遅い緩和成分τ₃はホットフォノン効果によ る励起光強度依存性がある [5]。C 面 1 層グラフェンでは基板とグラフェン層の間にバッフ ァー層がないため,基板との相互作用が小さい。そのため,C面 1 層グラフェンと HOPG の ダイナミクスの違いはグラフェン層数による影響が大きく関わっていると考えられる。また, Si 面 1 層グラフェンでは超高速減衰が支配的であり,時定数は 60 fs であった。今回,C面, Si 面グラフェンどちらも 1 層にも関わらず,ダイナミクスに大きな違いが現れた。これは, バッファー層による基板とグラフェンの強いカップリングが追加の緩和過程を生み出し,こ れがホットフォノン効果を減少させ,超高速減衰が支配的になる原因と考えられる。同様の 試料の励起光強度依存性についても報告し,ホットフォノンとバッファー層の関係を明らか にする予定である。

【参考文献】

[1]M.Breusing, et al., *Phys. Rev. Lett.*, **102** (2009) 086809.

[2]B. Gao et al., Nano Lett., 11 (2011) 3184.

[3]K. Grodecki et al., Acta Physica Polonica A, 116 (2009) 835.

[4]Lee D.S. et al., *Nano Lett.*, **8** (2008) 4320.

[5]L. Huang et al., *Surface Science*, **605** (2011) 1657.

3B-10

広視野顕微過渡吸収測定手法によるP3HT-PCBM不均一 固体系の励起子拡散および電子移動反応の直接観測

(JST-PRESTO¹, 阪大院・基礎工²) 片山 哲郎^{1,2}, 神野 央^{1,2}, 宮坂 博^{1,2}

Visualization of the inhomogeneous exciton diffusion and electron transfer reaction for P3HT - PCBM solid film by means of wide field transient absorption microscopy measurement

(JST-PRESTO¹, Osaka University²) <u>Katayama, Tetsuro^{1,2}</u>; Jinno Akira², Miyasaka, Hiroshi²

【序】電子受容体分子と電子供与体分子が数十 nm 程度のサイズで不均一に相分離したバルク ヘテロ構造を持つ有機系太陽電池に対しては、近年、実用化の一つの壁といわれた 10 %を超 える光電変換効率も報告されており、光エネルギー利用の観点からも大きな期待を集めている。 しかし、これらのバルクヘテロ構造を持つ系は本質的に不均一性が存在しており、これらの系 の機能発現機構の詳細を解明し、より有用な有機色素系太陽電池の開発に対する合理的設計指 針の獲得のためには、空間、時間分解能を有する顕微過渡吸収分光手法によるダイナミクスの 解明が有効と考えられる。そこで本研究では、数十µm 程度の励起スポットに対して空間的に 広視野で過渡吸光度を観測する顕微測光装置を構築し、有機系薄膜太陽電池の参照系である Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) - [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM) 系に対して応 用した。

【実験】 光源には再生増幅された Ti:Sapphire レーザー(Solstice, Spectra Physics, 3.5 W, 1 kHz) を用いた。また励起光は OPA (OPA - 800, Spectra Physics)を用いて 590 nm へ波長変換した。観 測光は基本波 800 nm を減光した後、励起光と同軸の条件で、顕微鏡(Olympus IX71)へと導い き、5 倍対物レンズで集光した後、100 倍対物レンズで並行化し、CCD カメラ(Pike-32B, Allied Vision Technologies)で光強度を測定した。検出器の前にはロングパスフィルターを設置し励起 光を遮断した。光学遅延台や顕微鏡ステージの制御およびデータ収集には Labview(National Instruments)上の自作プログラムを使用した。試料の poly(3-hexylthiophene) (P3HT, Mn=25000-35000, Mv/Mn < 2, 99.995 %) および (6,6)-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM, 99.5 %)は Sigma-Aldrich,から購入した。P3HT、PCBM を 1:1の比率(9 mg/ml, 9 mg/ml) でクロロベンゼンに溶かしガラス基板上にキャスト法で作成した。

【結果と考察】構築した過渡吸収顕微鏡を用い、励起光 590 nm によって P3HT-PCBM (1:1) 薄膜中の P3HT の吸収帯を選択励起し、観測光 800 nm で過渡吸光度の時間変化を測定した。 測定例として、キャスト法で作成した試料の励起後(a)500 fs、(b)100 ps,(c)1.5 nsの各観測時間における広視野過渡吸収イメージングの測定結果を図1に示す。

遅延時間 500 fs では励起一重項状態の吸収に起因される画像が得られた。空間的に一割程 度の差異のある過渡吸光度の画像が得られたが、透過像においても同じ空間分布を持った透 過光強度の差異があり、図 1(a)の過渡吸光度の空間的な差異は、試料の密度の違いによる基 底状態の吸光度の差に起因すると考えられる。次に、励起後 100 ps の結果を図 1(b)に示す。 励起後 100 ps における 800 nm の観測波長領域では、電荷分離反応後の P3HT ポーラロンに対 応する吸収も生じていると考えられる[1]。100 ps においては、500 fs の画像に比べると空間 的な過渡吸光度の差異が1 – 5 %程度とわずかであるが小さくなった。これは、比較的短い 時間内に励起子が拡散し、励起子-励起子消滅が生じることにより、励起子密度の高い空間範 囲の励起子が励起子密度の低い領域よりも迅速に減衰したことによると考えられる。

一方、励起後 1.5 ns では、励起後 500 fs および励起後 100 ps の信号と比較すると、空間分布が比較的異なる過 渡吸光度画像となった。P3HT - PCBM 薄膜の電荷分離反 応は 8 ps 程度、および P3HT の励起状態寿命は 330 ps 程 度[1]である。そのため、励起後 1.5 ns では P3HT のポー ラロンの吸収のみが信号として観測されていると考え られる。また、100 ps から 1.5 ns における信号強度の空 間分布の変化は、電荷再結合によるものと考えられる。 すなわち、100 ps と 1.5 ns における画像の違いは、P3HT ポーラロン濃度の電荷再結合による減少量が空間的に 異なることを示している。これらの実験結果は、広視野 の顕微過渡吸収測定手法を用いることで、空間的に不均 一な励起子拡散過程、および電荷再結合過程を可視化可 能であることを示している。

発表ではこの開発した広視野顕微過渡吸収測定装置を 用いた P3HT-PCBM 系の励起光強度依存性から、電荷分 離反応、電荷再結合反応の空間不均一性について詳細に 議論する。





Fig.1 Wide field transient absorption imaging in P3HT – PCBM film (Exc. 590 nm, Mon. 800 nm).